(3) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭59—119874

(1) Int. Cl.³
H 01 L 31/04

識別記号

庁内整理番号 7021-5F ❸公開 昭和59年(1984)7月11日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈太陽電池

②特

顧 昭57-228917

②出 願 昭57(1982)12月27日

@発 明 者 浜川圭弘

川西市南花屋敷3丁目17番4号

@発 明 者 河合久雄

東京都新宿区西新宿 1 丁目13番 12号株式会社保谷硝子内

の出 願 人 株式会社保谷硝子

東京都新宿区西新宿1丁目13番

12号

⑪出 願 人 浜川圭弘

川西市南花屋敷3丁目17番4号

明和日

1. 発明の名称 太陽電池

2. 特許請求の範囲

透光性絶縁基板上に、透明導電膜と、P 型、i 型及びn 型の各層がa - Si : Hであり又 はp 型及びn 型のうちいずれか少なくとも一方の 層がa - Si C: Hであってi 型の層がa - Si: Hであるa - Si 半導体層とを具備した太陽電池 において、前記透明導電膜と前記a - Si : H又 はa - Si C: Hとの間に白金、ニオブ、パラジ ウム及びロジウムのうち少なくとも1種を主体と する膜を介在していることを特徴とする太陽電池。 遮光性導電基板上に、p型,i型及びn· 型の各層がa - Si: Hであり又はp型及びn型 のうちいずれか少なくとも一方の層がa - Si C: Hであってi 型の唇がa - Si : Hであるa - S i 半導体層と、透明導電膜とを具備した太陽電池 において、前記遮光性導電基板と前配a - Si: H又はa - Si C: Hとの間、あるいは前記a -

Si: H又はa - Si C: Hと前記透明導電膜との間に白金、ニオブ、バラジウム及びロジウムのうち少なくとも 1 種を主体とする膜を介在していることを特徴とする太陽電池。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、水素化アモルファスシリコン(以下「a - Si: H」という。)又は水素化アモルファスシリコンカーパイト(以下「a - Si C: H」という。)を用いた太陽電池に関する。

従来、この太陽電池の代表例としては、第1図に示すようにガラス等の透光性絶縁を加1上に、真空な法は、スパッタ法とCVD法等により酸化インジウム等の透明導電膜2と、グロー放電分解法によりp型aーSi:H層5からなるアモルファスシリコン半導体層(以下「aーSi半導体層」という。)6と、真空積層している。

そして、光8は、透光性絶縁基板1の側から入射し、主としてi型aーSi 暦4内で吸収されて

透明尊電膜2と金属電極7との間で起電力を発生させる。

このような太陽電池の変換効率と、a - Si 半 導体層 6 の作成条件については多くの研究がなさ れているが、透明導電膜 2 とa - Si : H 図 3 と の界面については未だ解明されておらず、現状で は変換効率を向上させるにも限界を来たしており、 またそのパラツキが大きい欠点があった。

本発明の目的は、上記した欠点を除去し、変換 効率を向上させ、かつそのパラツキの少ない太陽 電池を提供することである。

る膜を介在していることを特徴とする太陽電池、 並びに(2) 遮光性導電基板上に、 P型、 i型及び n型の各層が a ー Si: H又は p型及び n型の うちいずれか少なくとも一方の層が a ー Si C: Hであって i型の層が a ー Si C: Hであって i型の層が a ー Si : Hからなる a ー Si 半導体層と、透明導電膜とを具備した太陽電 池において、前記遮光性導電基板と前記 a ー Si H又は a ー Si C: Hとの間、あるいは前記 a ー Si: H又は a ー Si C: Hと的記透明導電膜と の間に白金、ニオブ、パラジウム及びロジウムの うち少なくとも 1種を主体とする。 ることを特徴とする太陽電池である。

ここで、「透光性絶縁基板」は、ガラス、フィルムなど透光性絶縁材料からなる基板である。 「透明導電膜」は、酸化インシウム又は酸化スズを主成分とする膜、あるいはこれらの多層膜からなる。「白金、ニオブ、パラジウム及びロジウムのうち少なくとも1種を主体とする膜」は、白金等を真空蒸箸法、スパッタ法又はイオンプレーティング法等の成膜法により成膜したものであるが、

その質量膜厚(単位面後当りの膜質をその膜の比較(21g /cc〉で割ったものをいう。)に白金)の比較(21g /cc〉で割ったものをいいしくは1~30Åであって、このようながいしの場合には30Åであって連続しば、ステンレス等の金属性基板とはガラスム等の金属膜を成膜したものである。

以下、本発明を実施例をもって詳報に説明する。 第2図は、透光性絶縁基板を用いた太陽電池に おける本発明の一実施例を示し、第1図と同一構 成部分は周一記号を付している(以下同様)。

10はソーダライムガラスから成形されたガラス 基板であり、このガラス基板10上にスズを不純物 として含んだ酸化インジウム(以下「ITO」という。)膜20(膜厚: 700Å、シート抵抗:約30 Ω/□)を真空蒸着法により成膜し、このITO 膜20上に白金膜9(質量膜厚:約10Å)を真空蒸 着により成膜する。この白金膜9は非常に薄いも

このような実施例及び比較例による太陽電池の電流電圧特性は、AMI (エアマス1)に調整された光を照射したときの電波電圧特性を測定した結果、それぞれ第3図の曲線11及び12で示される。また、下表に実施例及び比較例による太陽電池の

路特性を示す。なお、同表の数値は比較例の個々 の特性を基準にして規格化している。

	=	_	_		実 施 例	比较例
訊放	靖	電	Æ		1.04	1.0
短	榕	_	Æ	流	0.93	1.0
71	N	ァ	7	クタ	1.19	1.0
変	换	ī	効	率	1.15	1.0

本発明は以上の実施例のとおりであるが、その他には、 a - S i 半導体層 60について n 型 a - S i : H 暦 50を n 型 a - S i : H 暦 50 (又は n 型 a - S i C : H 暦) を 置換し、 また a - S i 半導体層 61について p 型 a - S i : H 暦 50と n 型 a - S i : H 暦 50と n 型 a - S i : H 暦 50と n 型 a - S i : H 暦 50と n 型 a - S i C : H 暦 21のうち - 方又は 双方を それ モ n p 型 a - S i C : H 層 と n 型 a - S i C :

ム及びロジウムのうち少なくとも1種を主体とし

た膜であることになる。

増加させている。 別放 類電圧及びフィルファクタが増加した理由は現時点では定かでない H 層 3 0 と の間に介在させたことにより 型 a ー S i C : H 層 9 の間に介在させたことにより 型 a ー S i C : H 層 3 0 と の 回一 放電分解法によって p 型 a ー S i C : H 層 3 0を積層するときに発生する 遠元性プラミック ら で が ひ な と を 敬善したためであると 2 想される。

次に、遮光性導電基板を用いた太陽電池には る本発明の実施例を第4図、第5回及び第6回と等 の実施例を第4日、第5回及び第2回と等 の実施例はいずれも、ステンレ等の の金属基板ンレスもしくの金属膜を付けない。 を開発を開発をあり、本例膜を付けない。 を開発を使用し、またる一名は、四層61は、中型の一名は、日間31、「中間50より構成的11」となる。 とは、本発明の特徴となる白金膜9は、用層31とにてステンレス基板13と中型の一名に、日間31と

また、ITO饃 20に代えて、酸化インジウム又は酸化スズを主成分とする透明導電膜、あるいはこれらの多層膜構造の透明導電膜であってもよい。白金膜 9 等の成膜法として真空蒸発法の他に、

日重観9号の成設法として共空流者法の他に、スパッタリング法等を使用してもよい。

以上のとおり、本発明によれば、従来以上に太陽電池の変換効率を向上させ、かつそのバラツキを少なくさせたことから、その実用的価値は多大である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の太陽電池を示す断面図、第2図は本発明による実施例を示す断面図、第3図は前実施例による太陽電池の電流電圧特性図、並びに

第4回、第5回及び第6回は本発明に他の実施例を示す断面図である。

特許出願人 株式会社 保谷硝子 代表者 鈴木哲 (日か1名)





